

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi  
III.Uluslararası Ölçüm Bilim Kongresi 7-8 Ekim 1999 Eskişehir-Türkiye

## UME-BNM/LCIE 10V JOSEPHSON GERİLİM STANDARDI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMLERİ

*Okan Yılmaz, Saliha Selçik, Özlem Yılmaz*

<sup>1</sup> TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Pk. 21 41470 Gebze-KOCAELİ  
Tel: 262 6466355 E-Mail: [okan.yilmaz@ume.tubitak.gov.tr](mailto:okan.yilmaz@ume.tubitak.gov.tr)

### ÖZET

Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Türkiye ile Bureau National de Métrologie-Laboratoire Central des Industries Electriques (BNM/LCIE), Fransa arasında gerilim birimi Volt'un elde edilmesinde ulusal metroloji enstitülerinde birincil seviye referans standart olarak kullanılan Josephson Eklem Dizisi Gerilim Standartları'nın karşılaştırma ölçümleri EUROMET (A European Collaboration on Measurement Standards) Projesi olarak 10V gerilim değerinde gerçekleştirılmıştır.

Süperiletken malzemelerde gözlenen Josephson etkisi kullanılarak Uluslararası Volt birimi sadece fiziksel temel sabitlere bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Josephson eklem sistemi gerilim birimini temel SI birimlerinden türetmese de, çok kararlı ve tekrarlanabilir gerilim referansı olması sebebiyle gerilim ölçümünde birincil seviye standart olarak kabul edilmiştir ve onde gelen ulusal metroloji enstitülerinde birincil seviye DC Gerilim Standardı olarak kullanılmaktadır. Standart, Eylül 1997'den beri UME Gerilim Laboratuvarında faaliyetteidir.

Standardın belirsizliği metrolojide en düşük belirsizlikle ölçülebilen frekansa bağlı olsa da, belirsizliği arttıran çevreden gelen katkılardan göz önüne alındığında Josephson Eklem Dizisi Gerilim Standardı'nın doğruluğunu uluslararası alanda teyit etmek amacıyla karşılaştırmalı ölçümlerin gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu bağlamda UME ile BNM/LCIE arasında ortak EUROMET projesi kapsamında karşılaştırma ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

Karşılaştırmada transfer standart olarak, UME'de muhafaza edilen dört adet FLUKE 732B zener diyon yapılı referans gerilim standartları kullanılmıştır. Ölçümler sırasıyla UME Gerilim Laboratuvarı, BNM/LCIE ve UME Gerilim Laboratuarında gerçekleştirilmiştir. İki enstitü arasında alınan ölçümler son derece tatmin edici olup toplam belirsizlik 90 nV olarak saptanmıştır.

Bildiride karşılaştırmaları yapılan iki ülkenin Josephson Gerilim Standartlarının tanıtılması, ölçüm metodları, karşılaştırma sonuçları ve değerlendirilmesi sunulmaktadır.

### 1. GİRİŞ

Josephson Eklem Dizisi Gerilim standartları-JEDGS (Josephson Array Voltage Standards), bir çok ulusal metroloji enstitütüsünde Josephson ekleminin  $f$  frekansındaki mikrodalga doğruluğunu kuantize olmuş gerilime;

$$V = n \left( h/2e \right) f \quad (1)$$

matematiksel ifadesiyle yüksek doğrulukta aktarabilmesi özelliğinden dolayı, gerilim birimi Volt'un gerçekleştirilmesinde birincil seviyede standart olarak kullanılmaktadır. Formülde n bir tam sayı olan Josephson gerilim adımı sayısı, h Planck sabiti, e elektron yükü, f ise uygulanan mikrodalga frekansıdır. Buna bağlı olarak Josephson gerilimi şu formülle ifade edilebilir:

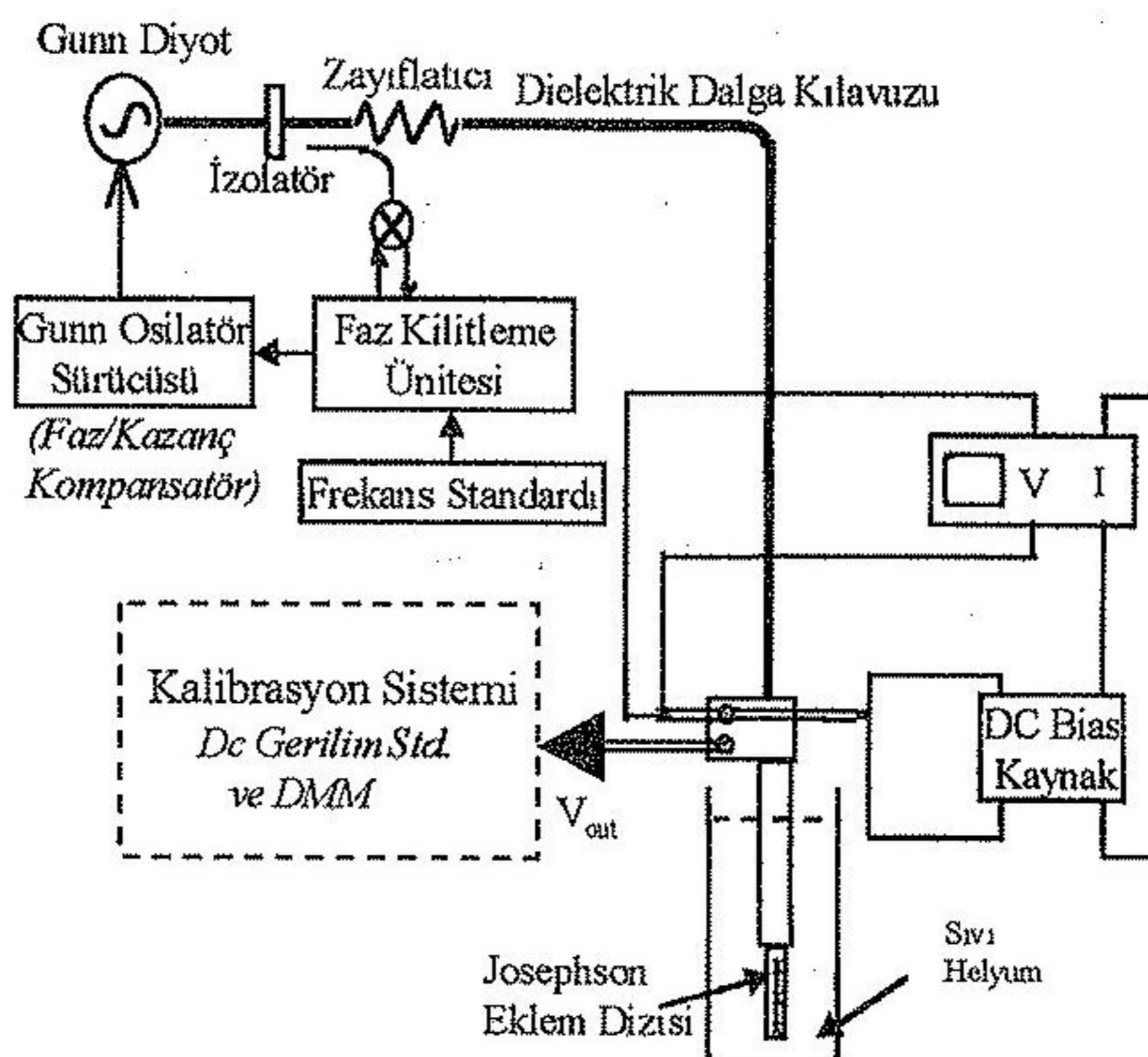
$$V = n \frac{f}{K_{J-90}} \quad (2)$$

$K_{J-90}$  Josephson sabiti olarak adlandırılır ve 1990 yılında yapılan bir anlaşma ile uluslararası değeri 483 597.96 GHz/V olarak kabul edilmiştir.

Gerçekleştirilen JEDGS'ının doğrudan karşılaştırmaları, değişik teknolojilerle üretilmiş çeşitli dizilerden elde edilen gerilimlerin mükemmel bir biçimde uyumlu olduğunu teyid etmekte olduğundan, Josephson Etkisi olarak adlandırılan bu fiziksel olayın kullanılan dizilere ve teknolojilerine bağlı olmadığını deneyisel olarak ispatlanmıştır [2]. JEDGS ile her ne kadar yüksek doğrulukta gerilim değerleri elde edilse de, Josephson Dizisi'ni çevreleyen cihazlardan gelen belirsizliklerden dolayı sistem belirsizliğinin bilinmesi ve bu sistemle yapılan kalibrasyonların uluslararası seviyede kabul görmesi amacıyla karşılaştırma ölçümlerine ihtiyaç duyulmaktadır [3]. UME ve BNM/LCIE'ye ait 10 Volt JEDGS ile yapılan ölçümlerin tutarlılığının teyid edilmesi amacıyla Nisan ve Mayıs 1998 tarihleri arasında zener diyon referans standartları kullanılarak "iki taraflı karşılaştırmalı" ölçüler gerçekleştirılmıştır.

## 2. UME 10 V JOSEPHSON EKLEM DİZİSİ GERİLİM STANDARDI

UME JEDGS Eylül 1997 yılından beri kullanılmaktadır [4]. Standart normal laboratuvar şartlarında, elektromagnetik olarak ekranlanmamış bir odada manuel olarak kullanılmaktadır. Şekil 1'de UME JEDGS blok şema olarak gösterilmektedir. Standardın temelini 10 Volt PTB



Sekil 1. UME 10 Volt Josephson Eklem Dizisi Gerilim Standardı

(Physikalisch-Technische Bundesanstalt) tarafından Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Nb teknolojisi ile üretilmiş Josephson eklem dizisi oluşturmaktadır. Dizi, 85 mW gücünde 75 GHz Gunn Diyot mikrodalga kaynağa bağlı bir dairesel dalgaklavuzun ucuna monte edilmiştir. Gunn Diyot tamamıyla faz-kilitlidir; 10 MHz Rubidyum frekans standardı ile kilitlenmiş 5 GHz frekanslı mikrodalga referansının 15. harmoniğinden 10 MHz Rb frekansının eksигine kilitlenmiştir. Dolayısıyla kilitlenmiş durumda 74.99 GHz frekans elde edilmektedir. Eklemleri istenen bölgede çalıştırılmak için kararlı akım sağlayan bir akım kontrol birimi kullanılır. Ölçümler kontrol birimi sisteme bağlı iken alınmaktadır. Josephson Geriliği ile kalibre edilen referans standardı arasındaki fark geriliği Keithley 182 Voltmetre ile ölçülmektedir. Voltmetre ile kalibre edilen referans arasında, bağlantı konfigürasyonu değiştirerek polariteyi değiştirmek amacıyla özel bir düşük termal emf'e sahip anahtar kullanılmıştır. Standart tamamen bir operatör kontrolü ile çalıştırılmaktadır.

10 dakikalık bir ölçüm süresince anahtar polaritesi değiştirilmesinden ve offset termal emf'ten kaynaklanan toplam kaymanın kararlı ve 2nV'tan küçüktür. Gerilim çıkış uçlarındaki filtrenin seri direnci  $3,5\Omega$  ve leakage direnci  $1,5 \times 10^{10}\Omega$  olup, bu sistemle yapılan rutin referans standartlarının kalibrasyonunun bileşik belirsizliği, ( $1\sigma_{A+B}$ ) kalibre edilen referansların kısa dönem kararlılıklarına bağlı olarak 50 nV'tan küçük olabilmektedir.

### **3. BNM/LCIE JOSEPHSON EKLEM DİZİSİ GERİLİM STANDARDI**

BNM/LCIE bu karşılaştırmalı ölçümlerde Hypres firmasının ürettiği 10V Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Nb eklem dizisini kullanmıştır. Ölçüm düzeneği daha önce değişik makalelerde belirtilmiş olup[2][5] laboratuvara yapılmış olan akım kaynağı, Keithley 182 Voltmetre, Data Proof scaner, ayarlanabilir frekans kaynağından oluşmaktadır. Frekans EIP frekans sayıcı ile ölçülmektedir. Sistem tam otomatiktir. Bu nedenle ölçümler süresince sistemi etkileyen akım kaynağı, Josephson Gerilim adının yakalanmasından sonra sistem bağlantıları çıkarılır. Böylece dizinin tam olarak elektriksel izolasyonu sağlanmaktadır. JEDGS'nın otomatik olması, ölçümlerin birkaç gün aralıksız olarak operatör kontrolü gerekmenden gerçekleştirilemesine imkan tanımaktadır.

Ölçümler ters polaritelerde tekrarlanmakta ve dolayısıyla voltmetre ve kalibre edilen standartdan kaynaklanan offset termal emf'in büyük kısmı bertaraf edilmektedir. Geriye kalan termal emf etkisi ayrıca belirlenerek hesaplamalar ile gerçek sonuç elde edilmektedir.

### **4. KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMLERİ**

Karşılaştırma ölçümleri UME'ye ait ener diyot yapıtı dört adet FLUKE 732B DC Referans Standardı'nın 10V çıkış gerilimlerinin iki laboratuvar tarafından sırayla ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilmiştir.

Zenerlerin aküler karışıltırma yapılmadan önce değiştirilmiştir. Ölçümler süresince standartların akülerden kaynaklanan bir problem yaşanmamış ve standartlar tüm ölçümler süresince "in cal" modunda kalmışlardır.

Ölçümler Nisan-Mayıs'98 dönemleri ararsında arasında üç haftalık bir süre zarfında gerçekleştirilmiştir. İlk olarak 732B'ler UME'de bir hafta süresince ölçülmüştür. Sonra bu referanslar ölçümek üzere bir haftalık bir süre için BNM/LCIE'ye (Fransa) götürülmüş ve bu

süreninin sonunda tekrar UME geri getirilerek bir hafta daha ölçümleri gerçekleştirılmıştır. Laboratuvarlararası standartların taşınması, mekanik şoklardan ve aşırı sıcaklık değişimlerinden etkilenme risklerinin azaltılması amacıyla hava yolu ile bir kişi nezaretinde gerçekleştirılmıştır.

Ölçümler süresince her iki laboratuvarın ortam sıcaklığı, basıncı ve herbir standardın sıcaklık sensörü değerleri kayıt edilmiştir.

Zenerler UME'ye getirildikten sonra bir gün laboratuvar ortamında ve şarj da bekletilerek iç sıcaklıklarının kararlılığı sağlanmıştır. Ölçümler sırasında 732B'ler aküleri ile beslenmişlerdir. 732B'lerin "Low" terminalleri "guard" a ve buradanda toprağa bağlanmıştır.

BNM/LCIE'deki ölçümlede referanslar yine laboratuvara geldikten sonra bir gün süresince laboratuvar ortamında şarj'a alınmışlardır. Ölçümler değişik bağlantı konfigürasyonlarında yapılmıştır. Ölçümlerin bir kısmı referanslar iç aküleri ile beslandığı sırada "Low" terminalleri "guard" terminallerine oradanda toprağa bağlı iken alınırken, bir kısım ölçüm ise cihazlar şebeke geriliminden beslenirken alınmıştır. Bu iki değişik bağlantı için alınan ölçümlede önemli bir fark olmadığı gözlenmiştir.

## 5. BELİRSİZLİKLER

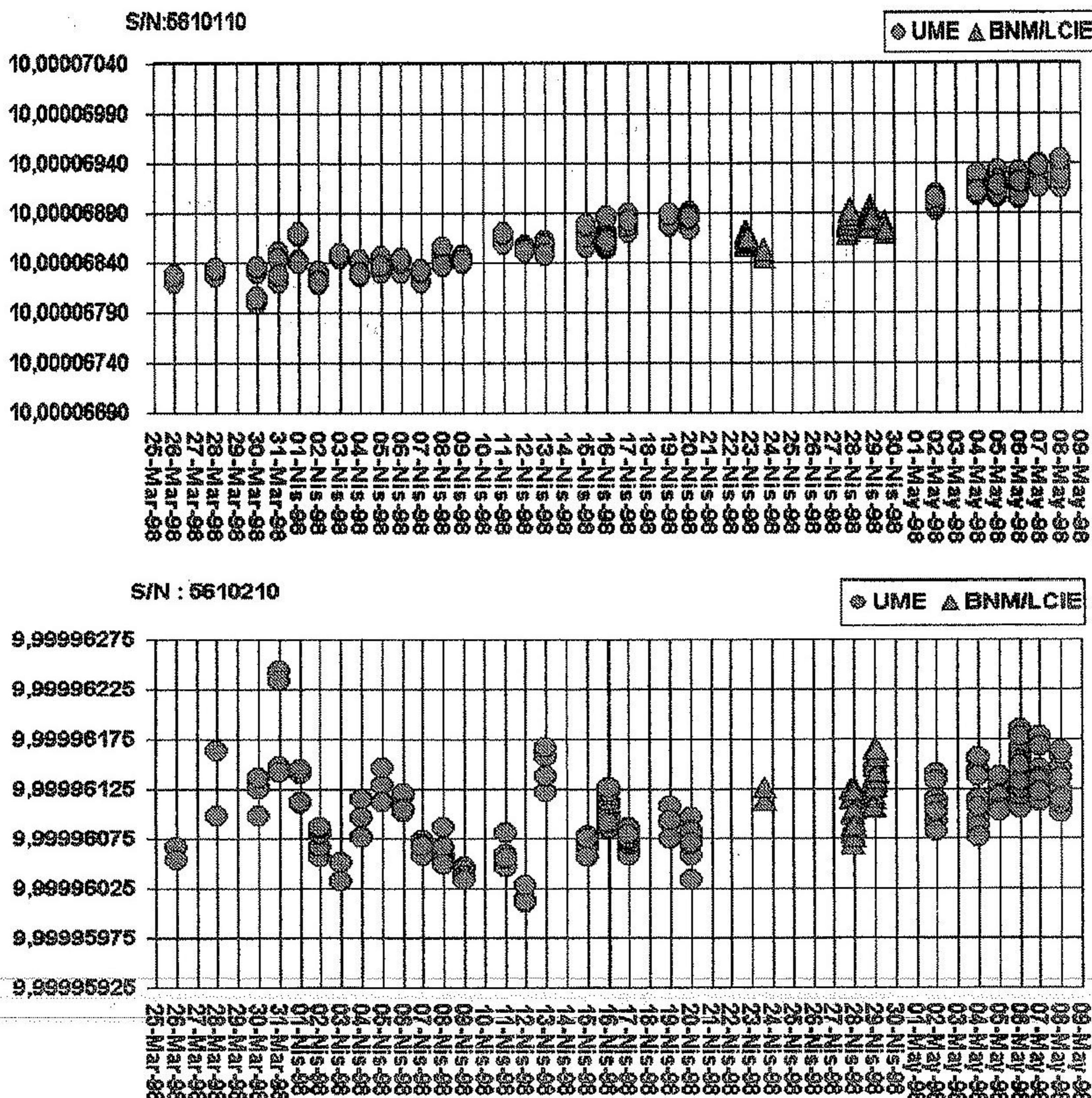
Her iki ülkenin ölçüm sistemi için tahmin edilen B tipi belirsizlik kaynakları, frekans doğruluğu, kaçak direnç, termal emf ve dedektör' dır. Bu bileşenler için belirsizlik değerleri tablo 1 de verilmiştir.

**Tablo 1:** Her bir Josephson Sistemi için B Tipi belirsizlik bileşenleri ( $1\sigma$ )

|                | Belirsizlik/(nV) |          |
|----------------|------------------|----------|
|                | UME              | BNM/LCIE |
| Frekans        | 0.5              | 0.1      |
| Kaçak Direnç   | 2                | 1        |
| Dedektör       | 2                | 1        |
| Termal EMF'ler | 1.5              | 1        |
| Total (RSS)    | 3.2              | 1,7      |

## 1. KARŞILAŞTIRMA SONUÇLARI

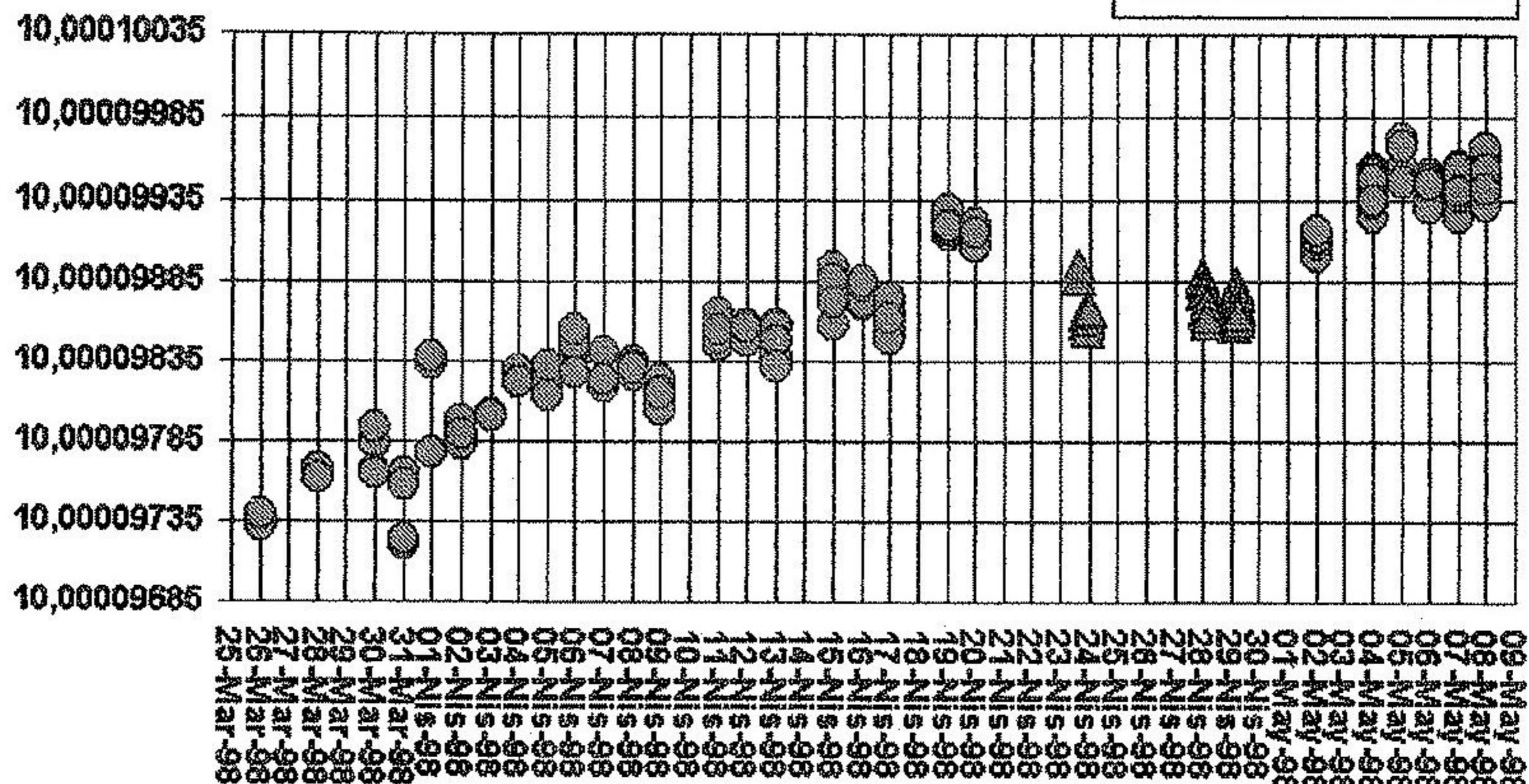
Herbir Zener için sonuçları gösteren grafikler şekil 2a ve Şekil 2b'de verilmiştir.



Şekil 2a- 5610110 ve 5610210 seri numaralı Zenerler için ölçüm sonuçları

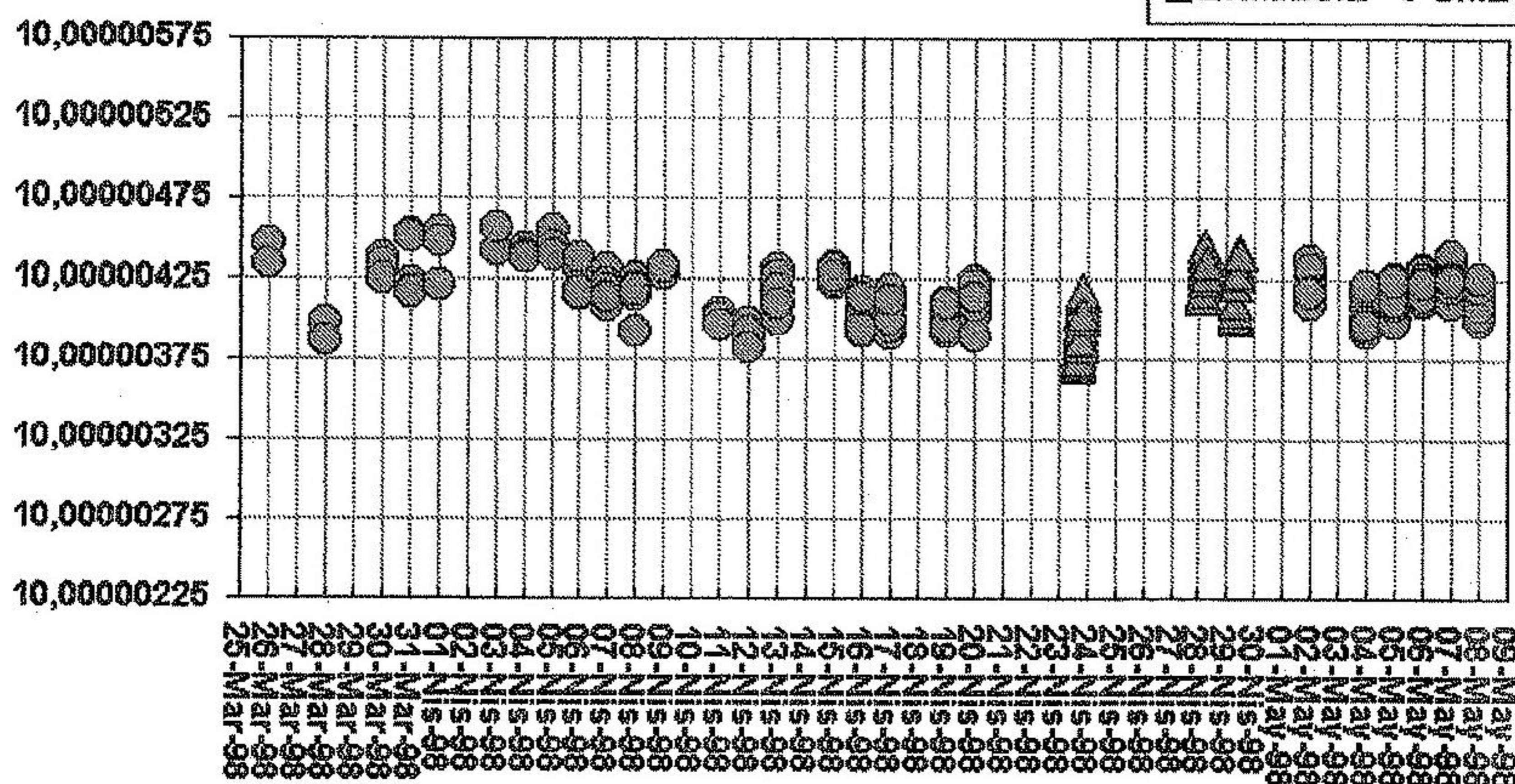
S/N : 5610310

▲ BNM/LCIE   ● UME



S/N: 5610410

▲ BNM/LCIE   ● UME



Şekil2b 5610310 ve 5610410 seri numaralı Zenerler için ölçüm sonuçları

Karşılaştırma sonuçları doğrusal en küçük kareler uydurma metodu kullanılarak analiz edilmiştir. FLUKE 732B'lerin herbiri için BNM/LCIE'de greçekleştirilen ölçümleri kullanılarak zamanla değişim sabitleri belirlenmiştir. Referansların UME Laboratuvarında ölçümülerinin gerçekleştirildiği tarih ve saatlerde ölçümülerinin BNM/LCIE'de gerçekleştirilmiş olması durumunda ölçülebilecek tahmini gerilim değerleri, zaman sabitleri kullanılarak hesaplanmış ve aynı saatteki UME'de ölçülen değerleri ile aralarındaki farklar belirlenmiştir. Karşılaştırma ölçüm sonucu her ölçülen standart için, bu farkların ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Referansların herbirine karşılık gelen toplam A tipi belirsizlik UME ölçümleri ile ilişkili doğrusal interpolasyonlar referans alınarak UME sonuçlarının A Tipi belirsizliklerinin ve BNM/LCIE sonuçlarının A Tipi belirsizliklerinin kuadratik toplamları olımarak bulunmuştur. Herbir 732B referans standardın karşılaştırma sonuçları, dolayısıyla UME ve BNM/LCIE Josephson Eklem Dizisi Gerilim Standartlarının arasındaki gerilim farkları ( $U_{UME-BNM/LCIE}$ ) ve A Tipi belirsizlikleri ( $1\sigma$ ) Tablo 2'de verilmiştir.